

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-307377

(43)公開日 平成7年(1995)11月21日

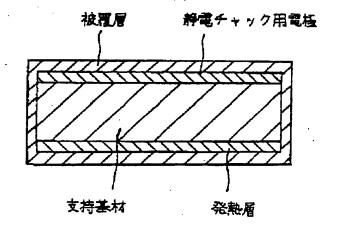
(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI.	技術表示箇所
HOIL 21/68	R			
B23Q 3/15	. D			
CO4B 37/00	. 2			
41/89				
HO1L 21/265				
	,	審査請求	未請求 請求	ママック マップ
(21)出願番号	特願平6-316	3 7 4	(71)出願人	0 0 0 0 0 2 0 6 0
				信越化学工業株式会社
(22)出願日	平成6年(1994	4) 12月20日		東京都千代田区大手町二丁目6番1号
•			(71)出窟人	0 0 0 2 1 9 9 6 7
(31)優先権主張番号	特顧平5-330	764	:	東京エレクトロン株式会社
(32)優先日	平5 (1993)	12月27日		東京都港区赤坂5丁目3番6号
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	川田 教雄
				群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越
				化学工業株式会社精密機能材料研究所内
			(72)発明者	狩野 正樹
•				群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越
				化学工業株式会社精密機能材料研究所内
			(74)代理人	弁理士 山本 亮一 (外1名)
				最終質に続く

(54) 【発明の名称】静電チャック付セラミックスヒーター

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 半導体プロセスにおける昇降温プロセスに使用しても接合部に剥離の起らない静電チャック付セラミックスヒーターの提供。

【構成】 電気絶縁性セラミックスからなる支持基材の 表面に導電性セラミックスからなる静電チャック用電極 を接合すると共に、裏面に導電性セラミックスからなる 発熱層を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックス からなる被 で 唇を設けてなる静電チャック付セラミックス ヒーターにおいて、該支持基材、該 静電チャック用電 極および 該発熱層の表面粗さ Rmax をともに 5 μ m以上としてなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気絶縁性セラミックスからなる支持基材の表面に導電性セラミックスからなる静電チャック用電極を接合すると共に、裏面に導電性セラミックスからなる発熱層を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからなる被覆層を設けてなる静電チャック付セラミックスヒーターにおいて、該支持基材、該静電チャック用電極および該発熱層の表面粗さRmaxをともに5μm以上としてなることを特徴とする静電チャック付セラミックスヒーター。

【請求項2】 該支持基材と該被覆層が窒化硼素、窒化硼素と窒化アルミニウムの混合物または窒化珪素であり、該静電チャック用電極および該発熱層がグラファイトまたは炭化珪素である請求項1 記載の静電チャック付セラミックスヒーター。

【請求項3】 該静電チャック用電極、該発熱層および 該被覆層が化学気相蒸着法で製造される請求項2記載の 静電チャック付セラミックスヒーター。

【請求項4】 該被獲層上に拡散防止層が接合されてなる請求項1又は2記載の静電チャック付セラミックスヒ 20 ーター。

【請求項5】 該拡散防止層が酸化珪素または窒化珪素 である請求項4記載の静電チャック付セラミックスヒー ター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は静電チャック付セラミックスヒーター、特には半導体プロセスにおける昇降温工程に使用される静電チャック付セラミックスヒーターに関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造工程における半導体ウエハの加熱には、従来金属線を巻いたヒーターが使用されていたが、これについては半導体ウエハへの金属汚染の問題があるため、セラミックス薄膜を発熱体として使用したセラミックス一体型ヒーターの使用が提案されている(特開平4-124076号公報参照)。また、この半導体ウエハの加熱に当たってはヒーター上に半導体ウエハを固定するために滅圧雰囲気では静電チャックが使用されているが、プロセスの高温化に伴ってその材質が樹40脂からセラミックスに移行されており(特開昭52-67353号公報、特開昭59-124140号公報参照)、また最近ではこれらのセラミックスヒーターと静電チャックを合体した静電チャック付セラミックスヒーターも提案されている(特開平4-358074号公報、特開平5-109876号公報、特開平5-129210号公報参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この静電チャック付セラミックスヒーターは、基本的に異種類のセラミックスを接合した構造、例えば窒化硼素の基材にグラ 50

ファイトの導電体層と窒化硼素の絶縁層を接合した構造であるため、これらの素材の熱膨張率の違いにより昇降温を繰り返しているうちに熱応力によって接合部の剥離が起きるという問題点がある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような不利、欠点を解決した静電チャック付セラミックスとーターに関するもので、これは電気絶縁性セラミックスからなる支持基材の表面に導電性セラミックスからなる静電を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからなる発熱層を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからなる被覆層を設けてなる静電チャック付セラミックスとーターにおいて、該支持基材、該角電チャック用電極および該発熱層の表面粗さRmaxをともに5μm以上としてなることを特徴とするものである。

【0005】すなわち、本発明者らは従来公知の静電チャック付セラミックスヒーターにおける接合部の剥離を防止する方法について種々検討した結果、これについては電気絶縁性セラミックスからなる芳特基材の表面を接合し、表面に導電性セラミックスからなる静電チャック用電極を接触を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからならを接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスととなるときのでであるといった。というで発熱層の表面組さればものを半導体プロセスに使用するときの電気、この表表についての研究を進めて本発明を完成させた。

[0006]

【作用】本発明は静電チャック付セラミックスとーターに関するものであり、これは電気絶縁性セラミックなる支持基材の表面に導電性セラミックスからなき接合すると共に、裏面に導電性セラミックスからなる発熱層を接合し、それらの上に電電チャック所のなる発熱層を設けてなる声を観けてなるを発性セラミックスないらなるをでである。を検性セラミックスと一ターにおび変持基をしていることを特徴とするものであるとが、これによれば支持基合ので、この静電チャック付セラミックスと一ターは表がある。で、この静電チャック付セラミックスと一ターは寿命の長いものになるという有利性が与えられる。

【0007】本発明の静電チャック付セラミックスヒーターは、電気絶縁性セラミックスからなる支持基材の表面に導電性セラミックスからなる静電チャック用電極を接合すると共に、裏面に導電性セラミックスからなる発

熱層を接合し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからなる被覆層を設けてなるものであるので、この構成自体は公知のものである。しかし、この公知の静電チャック付セラミックスヒーターでは支持基材、静電チャック用電極、発熱層および被覆層が接合一体化されているものの、これらは熱膨張係数に差があるために室温から加熱温度である 1,100℃までの昇温、降温を繰り返していると、この温度の変化によって支持基材、静電チャック用電極、発熱層および被覆層がその接合部で剥離してこの構成が崩れ使用に耐えなくなるという重大な欠点があ 10 る。

【0008】しかるに本発明にしたがって、この支持基材、静電チャック用電極および発熱層の表面を粗さRmaxが5μm以上である粗面とすると、この支持基材とこの支持基材に接合された静電チャック用電極および発熱層との間の物理的結合力と静電チャック用電極および発熱層との間の物理的結合力と被覆層との間の物理的結合力がアンカー効果によって増大するために、これにより常アンカー効果によって増大するために、これにより常アンカー効果によって増大するために、これにより常温から1,100℃までの昇温、降温を繰り返してもその温20度変化によってこの支持基材、静電チャック用電極、発熱層、被覆層がその接合部で剥離することがなり、したがってこの静電チャック付セラミックスヒーターは寿命の長いものになるという有利性が与えられる。

【0009】本発明の静電チャック付セラミックスヒー ターは図1に示したように支持基材、静電チャック用電 極、発熱層および被覆層からなるものとされる。この支 持基材は電気絶縁性セラミックスからなるものとされる が、本発明の静電チャック付セラミックスヒーターが特 に半導体プロセスへの使用を目的とするものであり、こ 30 の半導体プロセスにはSi半導体のみではなく III-V 族化合物半導体も含まれることから、これはそれとは同 族元素で構成される窒化硼素、窒化硼素と窒化アルミニ ウムの混合物、窒化珪素からなるものとすることがよい が、この窒化硼素は公知の方法で焼結させて得たものと しても、また例えばアンモニアと三塩化硼素とを 1,900 ~ 2,000℃、10Torrの条件下で反応させて得た化学気相 蒸着法によるものとすればよい。この窒化硼素と窒化ア ルミニウムの混合物は公知の方法で焼結させて得たもの とすればよく、この窒化珪素は公知の方法で焼結させて 40 得たものとしても、また例えばアンモニアと四塩化珪素 とを 1,400~ 1,500℃、 5 Torrの条件下で反応させて得 た化学気相蒸着法によるものとすればよい。

【0010】また、ここに使用される静電チャック用電極および発熱層は導電性セラミックスからなるものとされるが、これは支持基材としての窒化硼素などと熱膨張係数が近く付替性が比較的良いということから、熱分解グラファイトからなるものとすればよく、このものは例えばメタンガスを1,900~2,200℃、5 Torrという条件下で熱分解することによって得られたものとすればよい 50

が、これはメチルトリクロロシランなどの有機珪素化合物を 1,250℃、3 Torrの条件下で反応させて得た化学気相蒸着法による炭化珪素としてもよい。なお、ここに使用される被覆層は電気絶縁性セラミックスからなるものとされるが、これは支持基材と同じものとしてよく、したがってこれが窒化硼素、窒化硼素と窒化アルミニウムの混合物、窒化珪素であるときには支持基材と同じ方法で作られたものとすればよいが、鈍度の面から好ましくは化学気相蒸着法によるものとすればよい。

【0011】本発明ではこの支持基材、静電チャック用 電極および発熱層はその表面の表面粗さが5μm以上の ものとすることが必要とされるのであるが、これはこの 支持基材、静電チャック用電極および発熱層の表面を例 えばサンドブラスト処理すればよく、これによればこの 支持基材としての窒化硼素、窒化硼素と窒化アルミニウ ムの混合物、窒化珪素、静電チャック用電極および発熱 層としてのグラファイト、炭化珪素の表面の粗さRmaxを 容易に 5~50μmのものとすることができる。このよう にして支持基材の表面の表面粗さRmaxを5μm以上とし てから静電チャック用電極および発熱層を接合し、これ に静電チャック用電極および発熱層の表面粗さRmaxを5 um以上としてから被覆層を接合して得られた本発明の 静電チャック付セラミックスヒーターは、これらの接合 部における物理的接合力がこの表面粗さによるアンカー 効果によって増大したものとなっているので、これを例 えば常温から 1,100℃までの昇温、降温を繰り返すテス トを行ってもこの温度変化によって支持基材、静電チャ ック用電極、発熱層、被覆層がその接合部で剥離するこ とはなく、したがって寿命の長いものとなる。

【0012】なお、本発明の静電チャック付セラミック スヒーターはこの被覆層を窒化硼素または窒化硼素と窒 化アルミニウムの混合物からなるものとすると IIIーV 族化合物半導体と同族化合物であるので化合物半導体へ の[V族元素による汚染は起らないし、窒化珪素からなる ものとするとSi半導体への !!!族元素による汚染が起 こらない。また、プロセスによっては静電チャックのリ 一ク電流によるデバイスの破壊が問題となるため、この 被覆層に窒化硼素のもつ高い絶縁抵抗が必要となる場合 がある。しかし、この被覆層を窒化硼素からなるものと したときに、特に髙温プロセスにおいてこの被覆層中の 硱素の拡散によるシリコン半導体の汚染が発生する場合 があるが、この被覆層の上に酸化珪素または窒化珪素な どの拡散防止層を設けることによりこの汚染を防止する ことができる。また、この窒化硼素、窒化珪素、グラフ ァイトおよび炭化珪素を化学気相蒸着法でつくられたも のすると、焼結法で製造されたものに比べてバインダー などの不純物が含まれていない高純度のものであるの で、これは半導体プロセスに使用しても不純物によって 汚染される恐れはないという有利性が与えられる。

[0013]

【実施例】つぎに本発明の実施例、比較例をあげる。 **英施例1、比較例1**

アンモニアと三塩化硼素とを 2,000℃、10Torrの条件下 で反応させて直径 160mm、厚さ1mmの熱分解窒化硼素製 円板を作ったのち、サンドプラスト処理してその表面と 裏面の表面粗さRmaxが5μmのものとした。ついでこの 上にメタンガスを 2,200℃、5 Torrの条件下で熱分解し てこの上に厚さ40µmの熱分解グラファイト層を形成 し、表面に電極パターン、裏面にヒーターパターンを加 工してそれぞれ静電チャック用電極、発熱層としたの ち、サンドブラスト処理してこれらの表面の表面粗さRm $ax = 5 \mu m$ o = 0 c = 0

【0014】 つぎにこの上でアンモニアと三塩化硼素と を 2,000℃、10Torrの条件下で反応させて、この上に厚 さ 100μmの熱分解窒化硼素被覆層を設けて静電チャッ ク付セラミックスヒーターを作り、このものを室温から 1,100℃まで 100回昇温、降温を繰り返したが、このも のは支持基材、静電チャック用電極、発熱層、被覆層が その接合部で剥離することはなかった。しかし、比較の ためにこの支持基材、静電チャック用電極および発熱層 20 の表面の表面粗さRmaxを3μmのものとしたほかはこの 実験例と同じように処理して静電チャック付セラミック スヒーターを作り、これについて同様の剥離試験を行な ったところ、このものは室温、 1,100℃の昇温、降温を 9回繰り返した時点で接合部に剥離が発生した。

【0015】 実施例2、比較例2

アンモニアと四塩化珪素とを 1,400℃、5Torrの条件下 で反応させて直径 160mm、厚さ1mmの化学気相蒸着法に よる窒化珪素製円板を作ったのち、サンドプラスト処理 してその表面と裏面の表面粗さRmaxが6μmのものとし た。ついでこの上でメチルトリクロロシランを 1,250 ℃、3 Torrの条件下で熱分解してこの上に厚さ 100 μ m の化学気相蒸着法による炭化珪素層を形成し、表面に電 極パターン、裏面にヒーターパターンを加工してそれぞ れ静電チャック用電極、発熱層としたのち、サンドプラ スト処理してこれらの表面の表面粗さRmaxを7μmのも のとした。

【0016】つぎにこの上でアンモニアと四塩化珪素と を 1.400℃、 5 Torrの条件下で反応させて、この上に厚 けて静電チャック付セラミックスヒーターを作り、この ものを室温から 1,100℃まで100回昇温、降温を繰り返 したが、このものは支持基材、静電チャック用電極、発 熟曆、被覆層がその接合部で剥離することはなかった。 しかし、比較のためにこの支持基材、静電チャック用電 極および発熱層の表面の表面粗さRmaxを2μmのものと したほかはこの実施例と同じように処理して静電チャッ ク付セラミックスヒーターを作り、これについて同様の 剥離試験を行なったところ、このものは室温、 1,100℃ の昇温、降温を5回繰り返した時点で接合部に剝離が発 50 たところ、このものは室温、 1,100℃の昇温、降温を3

生した。

【0017】 実施例3、比較例3

アンモニアと四塩化珪素とを 1,400℃、5 Torrの条件下 で反応させて直径 160mm、厚さ1mmの化学気相蒸着法に よる窒化珪素製円板を作ったのち、サンドプラスト処理 してその表面と裏面の表面粗さRmaxが9μmのものとし た。ついでこの上でメタンガスを 2,200℃、5 Torrの条 件下で熱分解してこの上に厚さ60μmの熱分解グラファ イト層を形成し、表面に電極パターン、裏面にヒーター 10 パターンを加工してそれぞれ静電チャック用電極、発熱 層としたのち、サンドプラスト処理してこれらの表面の 表面粗さRmaxを9μmのものとした。

【0018】つぎにこの上でアンモニアと四塩化珪素と を 1,400℃、 5 Torrの条件下で反応させて、この上に厚 さ 100 μ m の化学気相蒸着法による窒化珪素被覆層を設 けて静電チャック付セラミックスヒーターを作り、この ものを室温から 1,100℃まで100回昇温、降温を繰り返 したが、このものは支持基材、静電チャック用電極、発 熱層、被覆層がその接合部で剥離することはなかった。 しかし、比較のためにこの支持基材、静電チャック用電 極および発熱層の表面の表面粗さRmaxを4μmのものと したほかはこの実施例と同じように処理して静電チャッ ク付セラミックスヒーターを作り、これについて同様の 剝離試験を行ったところ、このものは室温、 1,100℃の 昇温、降温を26回繰り返した時点で接合部に剥離が発生 した。

【0019】 実施例 4、比較例 4

窒化硼素粉末と窒化アルミニウム粉末を3対1の割合で 混合したのち、 1,900℃、200kgf/cm²の条件下で焼結 し、直径 200mm、厚さ1mmの窒化硼素と窒化アルミニウ ムの混合焼結体からなる円板を作ったのち、サンドプラ スト処理してその表面と裏面の表面粗さRmaxが20μmの ものとした。ついでこの上にメタンガスを 2,200℃、5 Torrの条件下で熱分解してこの上に厚さ 100μmの熱分 解グラファイト層を形成し、表面に電極パターン、裏面 にヒーターパターンを加工してそれぞれ静電チャック用 電極、発熱層としたのち、サンドプラスト処理してこれ らの表面の表面粗さRmaxを7µmのものとした。

【0020】つぎにこの上でアンモニアと三塩化硼素と さ 150 µmの化学気相蒸着法による窒化珪素被硬層を設 40 を 1,800℃、5 Torrの条件下で反応させて、この上に厚 さ 200μmの熱分解窒化硼素被覆層を設けて静電チャッ ク付セラミックスヒーターを作り、このものを室温から 1,100℃まで 100回昇温、降温を繰り返したが、このも のは支持基材、静電チャック用電極、発熱層、被覆層が その接合部で剥離することはなかった。しかし、比較の ためにこの支持基材、静電チャック用電極および発熱層 の表面の表面粗さRmaxを4μmのものとしたほかはこの 実施例と同じように処理して静電チャック付セラミック スヒーターを作り、これについて同様の剥離試験を行っ

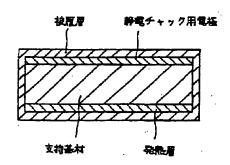
回繰り返した時点で接合部に剥離が発生した。 [0021]

【発明の効果】本発明は静電チャック付セラミックスヒ ーターに関するものであり、これは前記したように電気 絶縁性セラミックスからなる支持基材の表面に導電性セ ラミックスからなる静電チャック用電極を接合すると共 に、裏面に導電性セラミックスからなる発熱層を接合 し、それらの上に電気絶縁性セラミックスからなる被覆 **層を設けてなる静電チャック付セラミックスヒーターに** おいて、該支持基材、該静電チャック用電極および該発 10 【図面の簡単な説明】 熱層の表面粗さRmaxをともに5μm以上としてなること を特徴とするものであるが、このものは支持基材、静電 チャック用電極および発熱層の表面の表面粗さRmaxが5

μm以上とされているので、支持基材と静電チャック用 電極および発熱層との間の物理的結合力と静電チャック 用電極および発熱層と被覆層との間の物理的結合力がア ンカー効果によって増大されることから、この静電チャ ック付セラミックスヒーターはこれを常温から 1,100℃ までの昇温、降温を繰り返してもこの支持基材、静電チ ャック用電極、発熱層、被覆層がその接合部で剥離する ことがなく、したがって寿命の極めて長いものになると いう有利性が与えられる。

【図1】本発明の静電チャック付セラミックスヒーター の一例の縦断面図を示したものである。





フ		ン	۲	ベ	_	ジ	の	続	き
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
21/027	-,233	74 1 3 36 3 3 3				
21/324	M					•.
H02N 13/00	D					
H05B 3/14	D	7512-3K				
			H01L 21/265		E	
			21/20	567		

(72)発明者 萩原 浩二

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越 化学工業株式会社精密機能材料研究所内

(72)発明者 新井 延男・

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越 化学工業株式会社精密機能材料研究所内

(72)発明者 荒見 淳一

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレ クトロン株式会社内

(72)発明者 石川 賢治

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレ クトロン株式会社内